02247101 **Image available**
PRODUCTION OF DIFFRACTION GRATING

Pub. No.: 62-164001 [JP 62164001 A]

Published: July 20, 1987 (19870720)

inventor: KUWAMURA YUJI

Applicant: NEC CORP [000423] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

Application No.: 61-006838 [JP 866838]

Filed: January 14, 1986 (19860114)

INTL CLASS: International Class: 4 J G02B-005/18; G02B-006/12; G02B-006/34

JAPIO Class: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment)

JAPIO Keyword: R002 (LASERS)

Journal: Section: P, Section No. 652, Vol. 12, No. 2, Pg. 61, January 07, 1988 (19880107)

ABSTRACT

PURPOSE: To easily manufacture a diffraction grating of a .lambda./4 shift type having the same shape and quality within a substrate surface by irradiating and exposing the interference pattern obtained by superposing two beams having phase differences from each other on one kind of photoresist.

mirror 5 advances through a half mirror 4 to the substrate 7. On the other hand, laser light 8B advancing to the optical system subjected to phase matching and a plane wave 11 are superposed at an optional incident angle .theta. on the substrate 7. The thickness of the ruggedness of the reflecting mirror 5 is designated as (d). The reflected wave 10 reflected on the reflection system on the left side. The interference pattern partly reversed in the ruggedness is obtained when the reflected wave 10 incident wave 9 is made incident perpendicularly on a reflection mirror 5 and therefore, the phase difference arises in the on the right side in figure (a) advances to the substrate 7 by passing approximately the same optical system as the optical CONSTITUTION: An optical path difference in the stage of reflection arises between recesses and projections when an reflected wave 10 reflected at both parts. The phase difference delta is in the relation .delta.=4.pi.d/.lambda.L if the easy manufacture of the .lambda./4 shift type diffraction grating is made possible by such interference pattern.

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 164001

⑤Int Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

磁公開 昭和62年(1987) 7月20日

G 02 B 5/18

6/12 6/34 7529-2H 8507-2H

7529-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

回折格子の製造方法 の発明の名称

20特 昭61-6838

22出 頣 昭61(1986)1月14日

明 者 桑村 73発

有 司 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

人 日本電気株式会社 顖 ①出

東京都港区芝5丁目33番1号

弁理士 内 原 の代 理 人

> ۵R 細.

発明の名称

回折格子の製造方法

特許請求の範囲

半導体基板にフォトレジストを鉱布する工程と レーザビームを第1および第2のビームに分け前 記第1のビームを一定周期の凹凸面を有する第1 の反射鏡に入射して得た第1の反射ビームと前記 第2のビームを平面状の第2の反射鏡に入射して 得た第2の反射ビームとを重ね合わせることによ り得られる干渉パターンを前記フォトレジストに、 照射して干渉器光する工程と、前記フォトレジス トを現像する工程と、前記フォトレジストをエッ チングマスクとして前記半導体基板をエッチング する工程とを備えることを特徴とする回折格子の 製造方法.

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は回折格子の製造方法に関し、特に分布 帰還型半導体レーザに用いる入/イシフト型の回 折格子の製造方法に関する.

(従来の技術)

周期構造をレーザ反射機構として利用する分布 帰還型半球体レーザ(以下DFBレーザと略す) は、紫子内に設けた回折格子の周期で定まるブラ ッグ波長近傍で単一軸モード発振し、高速直接変 即時にも単一モード動作を維持するため、単一モ ード光ファイバの大容量長波長光伝送システムの 光源として有望視されている。DFBレーザは、 第子内部に形成した回折格子による反射率の波長 依存性によって選択的に一本の縦モードを発振さ せようとするものであるが、一般にDFBレーザ では以下に述べる理由からブラッグ波長で発掘せ ず、ブラッグ波長を挟む2本の縦モードが発振し やすくなる。このため、通常のDFBレーザでは 高い非留りは期待できない。

以下、この理由について簡単に説明する。第4

図は従来のDFBレーザの作用を示す説明図である。

いま第4回に示すように、DFBレーザ20を x = 0 の面で継ぎ合わされた左右2 つの部分から なるブラッグ反射器20..20.と考え、X= Oから+ Z方向に伝搬する波を入射波Aとする。 この入射波Aの一部は、導波路中に形成された回 折格子によって反射され、反射波A'を生じる。 このとき、回折格子によって反射された反射波A ・は、X=0で入射波Aより90度進んだ位相で た側のブラッグ反射器20。に入射する。同様に 反射波A、は左側のブラッグ反射器20。により その一部が反射され、反射波 A "を生じる。この とき X = 0 での反射波 A ′ と反射波 A ″の位相差 は90度である。ゆえに、+2方向に伝激する入 射波Aと反射波A "の位相差は、180度異なる ことになり、ブラッグ反射条件では、両者の位相 は打消し合って効率のよい反射が得られず、この ような構造のDFBレーザ20では、ブラッグ波 長を挟む2本の縦モードが発掘しやすくなる。

[発明が解決しようとする問題点]

上述した従来の入/4シフト型の回折格子の製造方法は、ポジおよびネガの二種類のレジストを 用いるが、両者のレジスト最適露光時間が異なる ため、左右の回折格子の形状が著しく異なってし まうという欠点がある。

本発明の目的は、左右均一な形状の回折格子を有するス/4シフト型の回折格子の製造方法を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明の回折格子の製造方法は、半導体基板にフォトレジストを鑑布する工程と、レーザビームを第1かは、一次第1の回凸面を有ける第1の反射鏡に一人財と、「一方の反射・一方の反射をである。」というのでは、「一人」というのでは、「一人」というのでは、「一人」というのでは、「一人」というのでは、「一人」というのでは、「一人」というのでは、「一人」というのでは、「一人」というのでは、「一人」というでは、「一人」というでは、「一人」というでは、「一人」というでは、「一人」というでは、「一人」というでは、「一人」というでは、「一人」というでは、「一人」というでは、「一人」というでは、「一人」というでは、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」とは、「一人」というには、「一人」とは、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」」というには、「一人」」というには、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」」というには、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」」というには、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」というには、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」というには、「一人」」というには、「一人」」というには、「一人」」というには、「一人」」というには、「一人」」というには、「一人」」というには、「一人」」には、「一

そこで、回折格子の位相を半薄体レーザ波長の位相でπ/4だけずらすことにより、入射波及と反射波及"の位相を一致させ、ブラッグ反射条件で単一軸モード発振する。 事実、1984年11月21年が提案されている。 事実、1984年11月22日発行のエレクトロニクスレターズ誌、491010度には入び、カウッグ波長に一致した単一軸モード発振が歩留りよく得られている。

この論文では、基板上にポジおよびネガタイプのフォトレジストを隣接して形成し、2光東 年 日 密光法により焼付を行った後、凹凸周期が一部を転したフォトレジストをマスクとして半導体本型により、人イ4シフト型回折格子の次には、1次の関係があるため、回折格子の関係があるため、回折格子が得られる。

として前記半導体基板をエッチングする工程とを 備えている。

(作用)

次に、本発明の原理について図面を参照して説明する。第1図(a)は本発明の一実施例における2光東干渉露光光学系の構成図、同図(b)および(c)は本実施例に使用する二種類の反射鏡の拡大断而図、第2図は本実施例による本発明の原理を説明する図である。

レーザ1から出た光は、ハーフミラー 2 により レーザ光 8 A および 8 B に分けられる。レーザ光 8 A および 8 B に分けられる。シー 4 を 通過後、反射鏡 5 に垂直に入射する。この部分に 連細な様子を第2 図に示す。反射鏡 5 は第 2 図に 示すような一定周期の凹凸(この周期は数 百 2 ル の単位であるため、マスクを用いた 通常の 露 な に より形成できる)を 有する 反射鏡 に な な と な と い よ、この 反射鏡 5 に入射波 9 が 垂直 に 入 射すると、凹部と凸部間で 反射 2 の に るため、 両者の部分で 反射 した 反射波 1 0 に 位 造が生じる。その位相差 δ は、反射鏡 5 の凹凸の厚さを d とすると、δ = 4 π d / λ ι の関係にある。ここで λ ι はレーザ 1 の波長である。λ / 4 シフト型回折格子を作製するには、反射光の位相差を n π (n = 奇数)と すればよいから、 n = 1 のときには d = λ ι / 4 となる。ゆえに、波長 λ ι = 3 2 5 m の H e - C a レーザを用いるときには、d は 8 i . 25 m e とすればよい、

上述した反射鏡5で反射した反射波10は、ハーフミラー4を経て基板7へと進む。一方、第1回(a)において右側の光学系へと進行するレザ光8日は、左側の光学系とほぼ同じ光学系を過して基板7へと進む。たがし、反射鏡6は手が強度を基板7の前で得るためのものである。 器などにより光量調整する場合は不用である。

このように位相整形した反射波10と平面波11とを任意の入射角ので装板7上に重ね合せると、凹凸の一部反転した干渉パターンが得られ、この干渉パターンにより入/4シフト型回折格子の作

チングし、フォトレジスト12を除去することにより、 A / 4 シフト型の回折格子13 が得られる (第3図(d))。

本実施例によれば、一種類のフォトレジストしか使用しないため、得られる回折格子の形状はすべて等しく均一となる。また、従来の回折格子の 製造方法とほぼ同じ工程により、簡単に入/4シフト型の回折格子が作製できる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、互いに位相差を有する二つのピームを重ね合わせて得た干渉パターンを一種類のフォトレジスト上に照射露光することにより、基板面内すべて均一形状で且つ同じ品質の A / 4 シフト型の回折格子を簡単に作製できる効果がある。

図面の簡単な説明

第1図(a)は本発明の一実施例における2光東干渉器光光学系の構成図、同図(b)および(c)は本実施例に使用する二種類の反射錐の拡大

製が可能となる。

(実施例)

次に、本発明の一実施例による 入 / 4 シフト型の回折格子の製造方法について説明する。第3図(a)~(d)は本実施例の回折格子の製造方法の工程を示す図である。

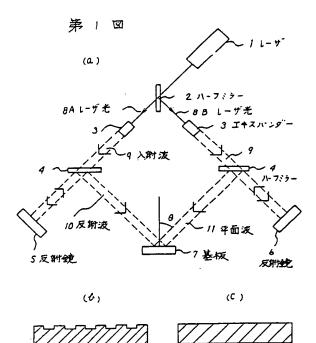
断而図、第2図は木実施例による木発明の原理を 説明する図、第3図(a)~(d)は本実施例の 回折格子の製造方法の工程を示す図、第4図は従 来のDFBレーザの作用を示す説明図である。

1 … レーザ、 2 、 4 … ハーフミラー、 3 … エキスパンダー、 5 、 6 … 反射銃、 7 … 基板、 8 A 、 8 B … レーザ光、 9 … 入射波、 1 0 … 反射波、 1 1 … 平面波、 1 2 … フォトレジスト、 1 3 … 回折格子、 2 0 … D F B レーザ、 7 1 … In P 基板。

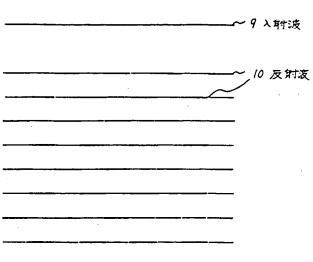
代理人 非理士 内 5

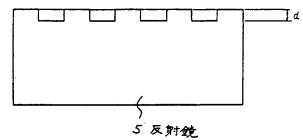


第 2 図



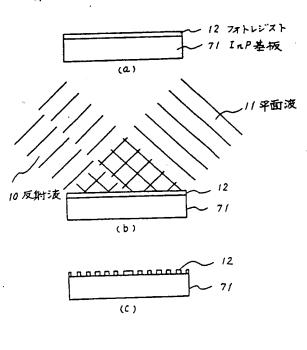
6 反射鏡





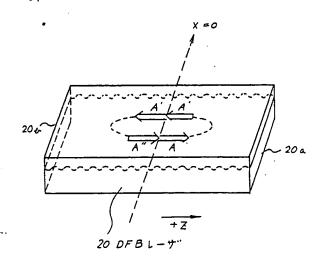
第3回

) 5 反射鏡



(d)

第 4 図



13 回折格子